Search i	Notes
----------	-------



Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/502,210	HAAS ET AL.
Examiner	Art Unit
Anish Desai	1771

	CEAD	CUED	
	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
	- "		
	-		
	•	8	
-	-		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	· ·	i	
· ·			
	l		

SEARCH NO (INCLUDING SEARC)
	DATE	EXMR
Inventor search using EAST	1/2/2007	apd
Text search using EAST (All databases)	1/2/2007	APD
428/304.4 (Text search only)	1/2/2007	APD
,		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		